Evaluation of the Effects of Radiation, Irradiance, and Temperature on Solar Cell Electrical Characteristics and Extraction of Maximum Solar Panel Power by MPPT

M. Taherbaneh^{1,2,*}, A.R. Fasooniehchi³, Sh. Karbasian⁴ and R. Amjadifard⁴

Iranian Research Organization for Science and Tech.
 Amirkabir Univ. of Tech.
 Iran Telecommunication Research Center
 Iranian Space Agency -researcher

* Iranian Research Organization for Science and Tech. m.taherbaneh@irost.org

In this paper, the effects of orbital-environmental parameters on the maximum delivered power of silicon solar cells in various orbits are investigated. The survey consists of the effects of radiation, irradiance, and temperature on solar cell electrical characteristics in LEO and GEO orbits. Applying radiation effect to "One-Diode" model of the solar cell and implementation of the model in MATLAB environment has been done. Then the verification of the model by the existing data, and simulation of radiation effects at AMO, in LEO and GEO orbits is implemented. Comparison of electrical characteristics of the cell at BOL and EOL in various orbits is a part of the results of the survey.

Keywords: MPPT, Perturbation & Observation, LEO, GEO, Photovoltaic system, Solar cell, Radiation

بررسی اثرات دما، تابش و تشعشع بر مشخصههای الکتریکی سلول خورشیدی و دریافت حداکثر توان از یک پانل خورشیدی با استفاده از سیستم ردیاب نقطهٔ ماکزیمم توان

م. طاهربانه ۱٬۰٬^{*}، ع. فاسونیه چی^۳ ، ش. کرباسیان ^۲ و ر. امجدی فرد^۴

۱. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 ۲. دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 ۳. دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 ۳. مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 ۴. سازمان فضایی ایران
 * سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 m.taherbaneh@irost.org

در این مقاله اثرات عوامل مداری محیطی بر دریافت حداکثر توان از سلولهای خورشیدی سیلیکانی در مدارهای مختلف بررسی شده است. بررسی شامل اثرات تشعشع، تابش و حرارت بر مشخصههای الکتریکی سلول در دو مدار GEO و GEU است. افزودن اثر تشعشع به مدل تک دیودی سلول، پیادهسازی مدل توسط نرم/فزار MATLAB تأیید مدل با دادههای موجود، شبیهسازی اثر تشعشع در شرایط تابشی و دمایی AMO و GED و مقایسهٔ مشخصههای سلول در BOL و EOL نتایج این بررسی است. در سیستمهای فتوولتائیک، هدف بالا بردن راندمان است که این کار با دستیابی به بیشترین توان خروجی آرایهٔ ثابت فورشیدی امکانپذیر است. برای نیل به این هدف ردیابی نقطهٔ توان ماکزیمم آرایهٔ خورشیدی، چه آرایهٔ ثابت باشد و چه با حرکت خورشید هماهنگ و سنکرون باشد، ضروری است. بنابراین یک سیستم فتوولتائیک که قابلیت ردیابی خورشید و همچنین قابلیت انتقال سیستم به نقطهٔ ماکزیمم آرایهٔ خورشیدی، چه آرایهٔ ثابت ویادهسازی شده است. ردیابی نقطهٔ ماکزیمم توان را داشته باشد نیز طراحی و پیادهسازی شده است. ردیابی نقطهٔ ماکزیمم توان را داشته باشد نیز طراحی و پیادهسازی شده است. ردیابی نقطهٔ ماکزیمم توان با استفاده از الگوریتم میان را داشته باشد نیز طراحی و پیادهسازی شده است. ردیابی نقطهٔ ماکزیمم توان با دریابی قطهٔ ماکزیمم توان را داشته باشد در خراحی و ماکزیمم توان زیز ارائه شده است.

واژه های کلیدی: سلول های خورشیدی، تشعشع، سیستم فتوولتائیک، MPPT، OBEO، Perturbation & Observation ،MPPT. LEO

مقدمـه

سیستمهای فتوولتائیک معمول ترین منابع تولید توان در ماهوارههای ارتفاع پایین (LEO) و ماهوارههای زمین آهنگ (GEO) هستند

که از پانلهای خورشیدی برای تبدیل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی بهره می گیرند. هزینهٔ بالای راهاندازی اولیه و نیز راندمان پایین تبدیل انرژی از جمله معایب استفاده از سیستمهای فتوولتائیک است. برای کاهش معایب فوق تلاشهای بسیاری انجام شده و در حال انجام است تا راندمان تبدیل انرژی را با افزایش کیفیت سلولهای خورشیدی و نیز دریافت ماکزیمم انرژی از

^{1.} Low Earth Orbit

^{2.} Geosynchronous Orbit

سلولهای خورشیدی افزایش دهند. مشخصههای سیستمهای فتوولتائیک ذاتاً غیرخطی بوده و تابع پارامترهای محیطی از جمله میزان تابش، دمای محیط، تشعشعات، مدت زمان عملکرد سلول در مدار و بار متصل به آن است. کارایی سلول و یا توان دریافتی از سلول در کوتاهمدت متأثر از میزان تابش، دمای محیط و بار متصل به آن بوده و در بلندمدت دچار افت ناشی از تشعشات فضایی می-گردد [۱]. ضرورت شناخت دقیق اثرات این عوامل بر مشخصههای خروجی سلول و عدم دسترسی به دادههای واقعی حاصل از اندازه-مهمترین چالشها در به کار بردن سلولهای خورشیدی فضایی است. در راستای دریافت حداکثر توان از یک پانل خورشیدی مدل-سازی سلول و عوامل مداری – محیطی مؤثر بر کارایی آن، و شبیهسازی سلول و عوامل مداری – محیطی مؤثر بر کارایی آن، و شبیهسازی مملکرد سلول، به جهت ایجاد امکان پیش بینی رفتار سلول در مدارات مختلف، از اهمیت بالایی برخوردار است.

روند تغییر مدل تکدیودی سلول سیلیکانی با افزودن ورودی تشعشع، پیادهسازی مدل در محیط نرمافزاری MATLAB/Simulink، تأیید اولیهٔ مدل براساس دادههای حاصل از تست یک نمونه سلول خورشیدی زمینی، تأیید نهایی مدل براساس دادههای در دسترس از یک نمونه سلول خورشیدی فضایی، و شبیهسازی عملکرد سلول فضایی در مدارات LEO و GEO براساس شرایط تابش، دما و تشعشع در هر مدار ذیلاً ارائه شده است.

همچنین با انتخاب مناسب نقطهٔ کار پانل میتوان در شرایطی که میزان تابش و دما ثابت است حداکثر توان را از پانل دریافت کرد. با تغییرات شرایط محیطی (تابش و دما) نقطهٔ کار پانل تغییر پیدا کرده و در نتیجه با استفاده از الگوریتمهای متفاوت ردیابی نقطهٔ ماکزیمم توان، میتوان با تغییرات بار، میزان توان دریافتی از پانل را همواره در مقدار ماکزیمم خود نگه داشت. به عبارت دیگر، نقطهٔ ماکزیمم توان را ردیابی کرد [۲].

شکل ۱ منحنیهای مشخصهٔ یک پانل خورشیدی را نشان میدهد [۳]. وابستگی زیادی در این منحنیها به شدت تابش نور خورشید و دمای سلول دیده می شود. همچنین نشان داده شده است که نقطهٔ ماکزیمم توان نیز تابع تابش و درجه حرارت پانل است. برای داشتن انرژی بیشتر، سیستمهای فتوولتائیک همواره باید در نقطهٔ ماکزیمم توان خود باشند. روشهای مختلفی برای به دست آوردن نقطهٔ ماکزیمم توان وجود دارد [۴] که عمدهترین این روشها عبارتند از:

- Power-matching scheme,

- Curve-fitting technique,
- Perturbation and observation,
- Dynamic method

– Incremental conductance,

در ادامهٔ این نوشتار نیز سیستمی ارائه شده است که همزمان با ردیابی دائم خورشید، ردیابی نقطهٔ توان ماکزیمم پانل خورشیدی نیز انجام می شود. به این ترتیب نه تنها پانل همواره در بهترین موقعیت نسبت به خورشید قرار می گیرد، بلکه بیشترین مقدار ممکن انرژی را نیز از خورشید دریافت می کند؛ به عبارت دیگر، ماکزیمم توان را به بار تحویل می دهد.



شکل ۱. اثرات تغییر تابش در دمای ثابت ۲۵^۰۵ و تغییر دما در تابش ثابت ۱۰۰۰ W/m² بر منحنی مشخصهٔ P-V سلول سیلیکان

تأمین توان در مأموریتهای فضایی

یکی از مهمترین پارامترها در مأموریتهای فضایی تأمین توان مورد نیاز زیرسیستمهای مختلف است. معمولاً در این مأموریتها از پانل-های خورشیدی بهعنوان منبع تأمین توان استفاده میشود. عمده تلاش مهندسان برای کاهش وزن و ابعاد پانلها در جهت به کارگیری سلولهای با بازدهی بیشتر و یا استفاده از تکنیکهایی است که بتواند حداکثر توان را از پانلهای خورشید دریافت کنند. توان تولیدی پانل تابع شرایط محیطی به کارگیری آنهاست. تغییرات دما، میزان تابش خورشید و تشعشعهای مختلفی که در مدارهای مختلف به پانلهای خورشیدی اعمال می گردد، بر توان تولیدی پانل تأثیر می گذارد. بنابراین اولین قدم در دریافت ماکزیمم توان از پانلهای خورشیدی، شناخت تأثیر عوامل محیطی در فضا بر

سلولهای خورشیدی است. با توجه به عدم امکان تست در مدارهای مختلف (GEO، LEO)، شبیه سازی اثرات تابش، دما و تشعشع در سلول خورشیدی حائز اهمیت است.

اثرات مدار بر میزان تابش، دما و تشعشع

نوع و ارتفاع مدار، زاویه انحراف مداری و زمان و مکان پرتاب از مهمترین مشخصههای تأثیرگذار بر تغییرات تابش، دما و تشعشعات هستند. این مشخصهها تعیین کنندهٔ فاصله از خورشید و زمین، انرژی تابشی خورشید، میزان بازتابش نور از سطح زمین یا آلبیدو¹ و اشعهٔ مادون قرمز زمین، زاویهٔ بین شعاع تابشی خورشید با صفحهٔ مداری ماهواره (β)، پریود چرخش ماهواره، و زمان خورشیدگرفتگی و موشنایی هستند و بر همین اساس تغییرات تابش کل و دما در مدارات LEO و OED را بهعنوان عوامل مؤثر بر افت کارایی سلولها در کوتاهمدت و میزان تشعشعات و پرتوهای فضایی را بهعنوان عوامل مؤثر در بلندمدت، در نظر میگیرند [۱، ۵]. خورشید تنها منبع انرژی تابشی در مدار GEO است در حالی که برای مدار تنها منبع انرژی تابشی در مدار GEO است در حالی که برای مدار نور از زمین یا آلبیدو نیز اضافه گردد [۶، ۲].

نوع و میزان تشعشعات و پرتوهای فضایی مؤثر بر عملکرد سلولها، به مدار و مشخصههای مداری بستگی دارد. مدارات ارتفاع پایین (در اینجا ۱۱۰۰ *Km*) شامل پروتونهای به تلهافتاده^۲ و الکترونهای کمربند الکترونی داخلی و مدارات GEO (ارتفاع ۳۶۰۰۰ *Km*) شامل الکترونهای کمربند الکترونی خارجی و پروتونهای اشعهٔ خورشیدی هستند [۸ ۹].

سلول خورشیدی در ابتدای مأموریت

عملکرد سلولها در ابتدای مأموریت (BOL)^۳ به نوع سلول، توان تابشی در مدار و دمای سلول بستگی دارد. حدود دو سوم انرژی تابشی خورشید بین طول موجهای تا μm ۲/۱– ۴/۰ است. طول موج قطع سلولهای خورشیدی سیلیکانی برابر ۱/۱ μm موجهای بالاتر با عبور از سلول در مادهٔ زیربنا به گرما تبدیل موجهای بالاتر با عبور از سلول در مادهٔ زیربنا به گرما تبدیل میشوند. ضمناً بسته به طول موج فوتونهای جذبشده تنها بخش کوچکی از انرژی آنها (مثلاً از VeV انرژی فوتون آبی تنها $V\Delta eV$) به توان الکتریکی و مابقی به گرما تبدیل میشود [۹].

(۲)

توان الکتریکی تولیدی سلول ($P \approx A_{sc} \eta_{sc} G \cos \theta$) متناسب با میزان تابش خورشیدی است. زاویهٔ θ برای اشعهٔ تابشی ممود بر سطح سلول برابر صفر است، زاویهٔ θ برای اشعهٔ تابش در عمود بر سطح سلول و G تابش خورشیدی است. تغییرات تابش در مدارات مختلف به صورت متناوب بوده و مقدار آن در شرایط مرجع مدارات منتاوب بابش داده شده و برابر W/m^2 ۱۳۵۳ است. تغییرات متناوب تابش در سیکلهای روشنایی و تاریکی موجب تغییرات متناوب دمای سلول میشود. بررسی تابش و دما مستلزم محاسبهٔ دورهٔ تناوب و طول زمان روشنایی (T_L) و خورشیدگرفتگی آید (\mathcal{F}) مدار است. زمان خورشیدگرفتگی از رابطه (۱) به دست می-آید (\mathcal{F}).

$$T_E = T \cdot \frac{1}{180^{\circ}} \cdot \cos^{-1} \left[\frac{(1 - (\frac{R_E}{a})^2)^{1/2}}{\cos \beta} \right]$$
(1)

در رابطهٔ (۱)، $T = 2\pi \sqrt{a^3/\mu}$ یریود مدار، و $R_E = 6372km$ و $R_E = 6372km$ زمين و شعاع مدار بوده و $T_L = T - T_E$ و ست. زاویهٔ β ، زاویهٔ بردار خورشیدی $\mu = 3.986 \times 10^5 km^3 / s^2$ با صفحهٔ مداری ماهواره در زمانی است که ماهواره در نزدیک ترین فاصله از خورشید (ظهر ماهواره) قرار دارد و مقدار آن در فصول مختلف سال تغییر میکند. رابطهٔ (۱) تنها برای β هایی قابل استفاده است که از مقدار آستانهٔ شروع خورشیدگرفتگی کمتر باشند و برای مقادیر بزرگتر از آن $\beta^* = \sin^{-1}(R_E/a)$ خورشیدگرفتگی رخ نخواهد داد. می توان نشان داد که حداکثر زمان خورشیدگرفتگی برای مدار GEO با شعاع ۴۲۱۶۴ Km به ازای رخ داده و برابر ۷۲ دقیقه در پریود یک شبانهروزی است. $\beta = 0$ این زمان برای مدار LEO حداکثر ۳۵ دقیقه در پریود ۱۰۷ دقیقهای (ارتفاع Km دار، الگوی تغییرات تابش کل برای دو مدار، با احتساب اثرات آلبيدو در مدار LEO، در شكل ۲ نشان داده شده -است. تغییرات متناوب تابش از طرف دیگر موجب تغییرات دما، با احتساب اثرات IR در مدار LEO، طبق شکل ۲ می گردد.

تغییرات دما، مشخصههای سلول خورشیدی مانند جریان اتصال کوتاه، ولتاژ مدارباز و توان خروجی را در کوتاهمدت تحت تأثیر قرار میدهد. ضریب حرارتی جریان، مثبت و کوچک و ضریب حرارتی ولتاژ، منفی و از نظر قدر مطلق بزرگتر است. رابطهٔ تغییرات توان با دما به صورت رابطهٔ (۲) است [۸، ۹].

$$P(T) \approx P_0 \cdot (1 + \gamma (T - T_0))$$

^{1.} Albedo

^{2.} Trapped Protons

^{3.} Beginning of life



شکل ۲. الگوی تغییرات تابش و دمای سلول در LEO و GEO با در نظر گرفتن اثرات Albedo و IR زمین

مقدار γ یا نرخ تغییرات توان به تغییرات دما برای سیلیکان، با فرض توان P_0 در دمای مرجع ۲۸ درجهٔ سانتی گراد، تقریباً برابر *Km*) LEO است. کاهش توان خروجی برای مدار LEO (Km () LEO و OPG، به ترتیب با حداکثر دمای ۸۰+ درجهٔ سانتی گراد () ۲۰۰۰ و ۲۹- درجهٔ سانتی گراد، برابر ۲۵ و ۱۵ درصد است [۹].

تشعشع و اثرات أن بر كارایی سلول

بهتدریج و با گذشت زمان کارایی سلول خورشیدی تحت تأثیر تشعشعات فضایی افت میکند. طیف وسیع ذرات و پرتوهای پرانرژی در فضا شامل پرتوهای فوتونی، الکترونی، پروتونی، نوترونی، یونی، آلفا، ایکس، گاما، اکسیژن اتمی (AO)، ریزه شهابسنگها و آشغال-های فضایی و پلاسماست [۸ ۹، ۱۱، ۱۲]. از این مجموعه تنها پرتوهای الکترونی و پروتونی هستند که موجب افت کارایی تدریجی سلول خورشیدی بهویژه در مدارهای LEO و GEO میگردند. الکترونها و پروتونها هر دو در برخورد الاستیک با اتمها میتوانند عامل جابهجایی اتمی گردند. با وجود این به علت ابعاد کوچک برخورد عمدتاً نامناسب، اثر جابهجایی الکترونها بسیار کم است . در برخورد عمدتاً نامناسب، اثر جابهجایی الکترونها بسیار کم است . در برخورد عمدتاً نامناسب، اثر جابهجایی الکترونها بسیار کم است . در ایجاد نقصهای پروتونی، در یک محدوده انرژی مشخص، مهم ترین ایجاد نقصهای دائمی در ساختار کریستالی سلولها هستند.

پروتونهای پرانرژی میتوانند عامل یونیزاسیون و شکست هسته نیز باشند اما افت کارایی تدریجی سلول عمدتاً متأثر از تلفات انرژی غیریونیزه کننده (NIEL) در اثر برخورد پروتونها با اتمهای سلول (در اینجا Si) است [۱۲–۱۵]. تخریب جابهجایی^۲ اتمی مهمترین اثر ذرات برخوردکننده در شبکهٔ کریستالی سلول است. عمق نفوذ الکترونها و پروتونها و میزان تخریب جابهجایی اتمی ناشی از آنها به جنس سلول، نوع و انرژی ذره، سطح مقطع جابهجایی و شار تشعشعی بستگی دارد. سطوح انرژی پرتوها در مدارات LEO و GEO در مراجع [۹، ۱۲، ۱۶] ارائه و در جدول ۱ خلاصه شده است.

برأورد اثر تشعشعات معادل بر افت کارایی سلول خورشیدی

اثر تخریبی تشعشعات مختلف با سطوح انرژی متفاوت را بر سلول خورشیدی می توان معادل سازی کرد. معادل سازی اثرات با اعمال ضرایب تخریب میسر می گردد. این ضرایب، اثر تخریبی ناشی از الکترون ها و پروتون ها با محدودهٔ انرژی متفاوت را به ذره معادل با الکترون ها و پروتون ها با محدودهٔ انرژی MeV و NeV (NeV الکترون و پروتون با انرژی MeV و NeV (NeV انرژی استاندارد (الکترون و پروتون با انرژی NeV در افت تبدیل می کنند. برای سلول های سیلیکانی یک پروتون با انرژی NeV اثری معادل ۲۰۰۰ الکترون با انرژی MeV در افت کارایی ناشی از سه پارامتر I_{SC} ، NoC دارد . شرط اعمال ضرایب تخریب بالاتر بودن انرژی پروتون و الکترون به ترتیب از ضرایب تخریب جابه جایی ناشی از ذره در سرتاسر عمق سلول است. طول عمر حامل های اقلیت از رابطهٔ (۳) به دست می آید.

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_0} + \sum_i K_{\tau_i} \varphi_i \tag{(7)}$$

۱. الکترونها عمدتاً با یونیزاسیون اتمهای عایق (کـدر شـدن پوشـش شیـشهای سلولها) موجب افت کارایی پانلهای خورشیدی میگردند.

^{2.} Non Ionising Energy Loss

^{3.} Displacement Damage

۴. برای GaAs ضرایب تخریب اثر پروتونها و الکترونها در افت کارایی ناشی از هریک از Voc ، I_{SC} ، P_{MAX} با دیگری متفاوت است [۱۶–۱۷].

پروتون،ها و یون،های	ذرات آلفای اشعه	پروتونهای اشعه	پروتونهای به	الکترونهای به تله	نوع ذرہ
اشعه کیهانی	خورشیدی	خورشیدی	تله افتاده	افتاده	
بزرگتر از ۱۰۰۰	۱ تا ۳۰۰	۱ تا ۲۰۰	۰/۱ تا ۱۰۰	۱/۱ تا ۲	انرژی ذرہ (MeV)

جدول ۱. سطوح انرژی پرتوهای مختلف

در این رابطه au_0 طول عمر حاملهای اقلیت قبل از تشعشع و ϕ_i فریب تخریب طول عمر ذرهٔ iام و ϕ_i شار تشعشعی آن $K_{ au_i}$ است. با اعمال اثر تخریبی معادل برای ذرات مختلف برحسب الکترون های با انرژی MeV و نیز اعمال رابطه بین طول عمر الكترونها با طول نفوذ آنها، رابطهٔ $K_L \varphi$ الكترونها با طول نفوذ آنها، رابطهٔ الكترونها با طول نفوذ انها، رابطهٔ K_L طول نفوذ الکترون ها در اثر تشعشع به دست می آید که در آن ضريب تخريب طول نفوذ براي الكترون با انرژي MeV است [١٣-١٧]. تغييرات ولتاژ مدارباز و جريان اتصال كوتاه سلول خورشیدی در اثر تشعشع برحسب دز تخریب جابهجایی (D_d)، و یا شار تشعشعی تجمعی (ϕ) قابل ارائه است. برای سلولهای خورشيدى سيليكانى رابطه بين جريان اتصال كوتاه و طول نفوذ الكترونها به صورت لكاريتمي است. به جهت برابري اثرات تخريبي سه پارامتر V_{OC} ، I_{SC} ، V_{OC} ، I_{SC} سیلیکان می توان روابط حاکم بر افت كارايي سلول از جهت كاهش چگالي جريان اتصال كوتاه، ولتاژ مدارباز و توان ماکزیمم واحد سطح سلول را برحسب شار تشعشعی الکترونی معادل مطابق روابط (۴) تا (۶) نشان داد [۱۴، و الما، ۱۵، ϕ_i و ϕ_i و ϕ_i برای جریان اتصال کوتاه، ولتاژ مدارباز و (10, 10, 10)توان ماکزیمم سلول سیلیکانی در مرجع [۱۷] آورده شده است.

 $J_{SC}(\varphi) = J_{SC}(BOL) - K_J \cdot \log_{10}(1 + \varphi/\varphi_J)$ (*)

$$V_{OC}(\varphi) = V_{OC}(BOL) - K_V \cdot \log_{10}(1 + \varphi/\varphi_V)$$
 (Δ)

$$P_{\max}(\varphi) = P_{\max}(BOL) - K_P \cdot \log_{10}(1 + \varphi/\varphi_P)$$
 (\varsigma)

مدار GEO شامل الکترونهایی با انرژیهای از چند مدار GEO شامل الکترونهایی با انرژیهای از چند MeV تا چند MeV و پروتونهای اشعۀ خورشیدی با سطوح انرژی در حدود چند صد MeV است. میزان حداکثر شار تشعشعی سالانه در این مدار برای الکترونهای با انرژی MeV تقریباً برابر ۱۰^{1۴} e/cm^2 و برای پروتونهای با انرژی NeV برابر الکترونهای کمربند الکترونی داخلی و پروتونهای به تلهافتاده، در مدارات مختلف، متفاوت بوده و در بدترین حالت برابر مدارات مختلف، متفاوت بوده و در بدترین حالت برابر

مداری حدود دههزار کیلومتر (مدار ارتفاع متوسط یا MEO) است. برای سلول سیلیکان با پوشش شیشهای ۲۵۸ و در مدار LEO با ارتفاع حدود ۱۱۰۰ Km قسمت عمدهٔ شار تشعشعی ناشی از پروتونهای با انرژی بیش از ۴/۲ MeV بوده و حدوداً معادل یروتونهای با انرژی است [۹، ۱۲، ۱۶].

مدل سلول خورشیدی سیلیکانی فضایی

مشخصههای دینامیکی خروجی سلول خورشیدی در مدار در طول زمان تحت تأثیر عوامل تابش (G) و دما (T) و تشعشع (φ) تغییر مییابند. از طرف دیگر دمای سلول خود به دمای محیط و مقدار تابش وابسته است. همچنین ضرایب حرارتی جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدارباز سلول نیز تابع شار تشعشعی تجمعی هستند. به طوری که مقدار آنها تحت تشعشع الکترونی MeV با شار تجمعی که مقدار آنها تحت تشعشع الکترونی MeV با شار تجمعی که مقدار آنها تحت تشعشع الکترونی MeV با شار تجمعی از $1.9^{W}e/cm^2$ تا $1.9^{W}e/cm^2$ و از $2^{N}mV/^{\circ}$ تا $2^{N}mV/^{\circ}$ تا تغییر مییابد [۹]. بدیهی است مدل سازی سلول باید با در نظر گرفتن کلیهٔ عوامل فوق صورت پذیرد.

مدل استفاده شده با افزودن ورودی شار تشعشعی تجمعی (φ) به ساده ترین مدل سلول خورشیدی شامل منبع جریان وابسته به نور I_{ph} ، دیود نفوذی Dو مقاومت سری R_S با دو ورودی دمای محیط (T_a) و تابش (G) مطابق شکل ۳ ایجاد شده است.



شکل ۳. مدل سلول خورشیدی

^{1.} Middle Earth Orbit

– الگوی تابش کل در مدارات LEO و GEO به صورت نمایی بوده و براساس پریود مدار، طول زمانی خورشیدگرفتگی و حداکثر تابش در مدار مطابق شکل ۲

فصلنامهٔ علمی- پژوهشی علوم و فناوری فضایی

۲۷۲ / جلد ۱/ شمارهٔ ۱/ پاییز ۱۳۸۷

شبیه سازی شده است [۹].
 دمای سلول متفاوت از دمای محیط بوده و مقدار آن مطابق رابطهٔ (۲) به دما در شرایط عملکرد نامی ^۱noct (دمای سلول در اثر تابش ^۲ ۸۰۰ (دمای ۲۰[°] ۲) و تابش بستگی دارد [۲۱، ۱۵، ۱۸]. الگوی دمای سلول برای دو مدار، طبق شکل ۲ مشابه الگوی تابش و براساس اطلاعات ارائه شده در مرجع [۹] شبیه سازی می گردد.

$$T = T_{Cell} = T_a + [G \cdot (noct - 20)/800]$$
 (Y)

برآورد شار تشعشعی تجمعی در جهت ایجاد شرایط انتهای مأموریت (EOL)، در یک مأموریت ۵ ساله، و برای مدارات (EOL و GEO) در یب برابر e/cm^2 و LEO و GEO به ترتیب برابر $V^{16}e/cm^2$

همچنین در پیادهسازی مدل سلول مفاهیم و روابط ریاضی زیر اعمال شده است:

جریان اتصال کوتاه تقریباً برابر با جریان نوری تولیدشده است. تغییرات کوتاهمدت جریان متناسب با تابش (I_{ph}) خورشیدی و تابع تغییرات دماست. افزایش دما با کاهش انرژی باند ممنوع (E_g) ، به فوتون های با طول موجهای بیشتر از ۱/۱ µm و انرژیهای کمتر امکان جذب شدن توسط سلول سیلیکانی را میدهد که این امر منجر به افزایش جریان نوری I_{ph} می شود [۲۱]. در بلندمدت مقدار جریان تحت تأثیر شار تشعشعی تجمعی قرار میگیرد. در حالت کلی دانسیتهٔ جریان اتصال کوتاه به صورت تابع هر سه ورودی است. در $J_{SC} = J_{SC}(\varphi, G, T)$ J_{SCr} و لذا رابطهٔ (۸) برقرار است که در آن $\varphi = 0$ ،BOL دانسیتهٔ جریان اتصال کوتاه در شرایط مرجع $(\varphi = 0)$ و بدون تشعشع $T = Tr \cdot G = Gr$ و $\left. \frac{dJ_{SC}}{dT} \right|_{BOL}$ ضریب حرارتی جریان اتصال کوتاہ در ابتدای مأموريت است [١٧–١٩]. در طي زمان و با دريافت شار تشعشعی تجمعی φ ، کاهش جریان اتصال کوتاه سلول از رابطهٔ (۴) به دست می آید.

$$\begin{split} J_{SC}(BOL) &= J_{SC}(0,G,T) \\ &= J_{SCr} G/G_r + \frac{dJ_{SC}}{dT} \bigg|_{BOL} (T-T_r) \tag{A} \\ &= L_{SCr} G/G_r + \frac{dJ_{SC}}{dT} \bigg|_{BOL} (T-T_r) \tag{A} \\ &= L_{SCr} G/G_r + \frac{dJ_{SC}}{dT} \bigg|_{BOL} (T-T_r) \tag{A} \\ &= L_{SCr} G/G_r + \frac{dJ_{SC}}{dT} \bigg|_{BOL} (T-T_r) \end{aligned}$$

مقدار مقاومت سری سلول سیلیکانی عمدتا ناشی از مقاومت بخش N پیوند، مقاومت کنتاکتها و اتصالات فلزی است [۱۹]. در شرایط مرجع Tr, Gr و $\phi = 0$ مقدار مقاومت از رابطهٔ (۱۰) به دست می آید که در آن مقدار یا فاکتور پرشدگی 7 در حالت مقاومت سری صفر از FF_{0} رابطهٔ (۱۱) قابل محاسبه است. از آنجا که افت کارایی سلول در اثر شار تشعشعی عمدتاً ناشی از تأثیر آن بر ناحیه P سلول است (طول نفوذ الكترونها بهعنوان حاملهای اقلیت در این ناحیه تعیین کننده است) لذا بر مقاومت سری تأثير چندانی ندارد. اما افزایش دما موجب کاهش قابلیت تحرک حاملها، کاهش هدایت و افزایش مقاومت سری سلول می گردد. همچنین با افزایش شدت تابش مقدار مقاومت سری کاهش می یابد. رابطهٔ (۱۲) اثرات دما و تابش را بر مقدار مقاومت سری نشان میدهد. مقادیر مجربی α, β برای سیلیکان به ترتیب برابر ۰/۰۲ و ۵۰۰ است [۱۷–۱۹، ۲۱].

$$R_{Sr} = \frac{V_{OCr}}{J_{SCr} \cdot A} - \frac{P_{\max,r}}{J_{SCr}^2 \cdot A \cdot FF_{0r}} \tag{(1)}$$

$$FF_{0r} = \frac{P_{\max,r}}{V_{OCr}I_{SCr}} \bigg|_{R_{S}=0} = \frac{V_{mr}I_{mr}}{V_{OCr}I_{SCr}} \bigg|_{R_{S}=0}$$
(11)
(V_{OCr}/nV_{Tr}) - ln(V_{OCr}/nV_{Tr} + 0.72)

$$\frac{(V_{OCr}/nV_{Tr})}{1 + (V_{OCr}/nV_{Tr})}$$

$$R_{S}(G,T) = R_{Sr} + \alpha(T - T_{r}) + \beta(\frac{1}{G} - \frac{1}{G_{r}}) \qquad (\mathsf{NY})$$

2. Fill Factor

^{1.} Nominal Operating Conditions Temperature

ولتاژ مدارباز از برابر صفر قرار دادن جریان خروجی سلول در رابطهٔ $I = I_{ph} - I_D$ به صورت رابطهٔ (۱۳) محاسبه می شود. افزایش دما موجب کاهش انرژی باند ممنوع I_{SAT} شده، جریان تاریکی یا جریان اشباع معکوس I_{SAT} را به شدت افزایش می دهد. این امر منجر به کاهش ولتاژ مدارباز می شود. از طرف دیگر افزایش تابش موجب افزایش ولتاژ مدارباز می گردد. ولتاژ مدارباز در دمای T و تابش G براساس مقادیر جریانهای اتصال کوتاه و اشباع معکوس قابل محاسبه است. با اعمال شار تشعشعی φ افت ولتاژ مدارباز از رابطهٔ (۵) محاسبه می گردد [۷۱–۱۹].

$$\begin{split} I\Big|_{OC} &= 0 = I_{ph} - I_{SAT}(e^{\frac{V_{OC}}{nV_T}} - 1) \\ \Rightarrow V_{OC} &= \frac{nKT}{q}\ln(\frac{I_{ph}}{I_{SAT}} + 1) \end{split} \tag{17}$$

- جریان خروجی سلول برای بار R_L تابعی از تابش، دما و شار تشعشعی بوده و از رابطهٔ (۱۴) محاسبه می شود. همچنین ولتاژ و توان خروجی از روابط $I_S = V = V$ V = VI به دست می آیند. مقدار I_{SAT} به ازای هر تابش، دما و شار تشعشعی تجمعی از رابطهٔ (۱۵) نیز محاسبه می-شود [۱۷].

$$I(\varphi, G, T) = I_{SC}(\varphi, G, T)$$

$$-I_{SAT}(\varphi, G, T)(e^{\frac{(V(\varphi, G, T) + R_S I(\varphi, G, T))}{nV_T}} - 1)$$
(1)

$$I_{SAT}(\varphi, G, T) = I_{SC}(\varphi, G, T) \cdot e^{\frac{-V_{OC}(\varphi, G, T)}{nV_T}}$$
(10)

- مقادیر جریان و ولتاژ سلول در نقطهٔ ماکزیمم توان (۱۶) در هر تابش، دما و شار تشعشعی از روابط (۱۶) و (۱۷) و مقدار توان ماکزیمم (P_{max}) از رابطهٔ و (۱۷) و مقدار توان ماکزیمم (P_{max}) از رابطهٔ $P_{\text{max}}(\varphi,G,T) = V_m(\varphi,G,T)I_m(\varphi,G,T)$ به دست می آیند [۱۷].

$$+\frac{dJ_{SC}}{dT}\Big|_{BOL} (T-T_r) - K_J \log_{10}(1+\varphi/\varphi_J)$$
(18)

$$V_m(\varphi, G, T) = nV_T \ln(1 + \frac{I_{SC}(\varphi, G, T) - I_m(\varphi, G, T)}{I_m(\varphi, G, T)} (e^{\frac{V_{OC}(\varphi, G, T)}{nV_T}} - 1))$$
(1V)
- $R_S I_m(\varphi, G, T)$

روند شبیهسازی

جهت تأیید اولیهٔ مدل ایجادشدهٔ سلول سیلیکانی، ابتدا در شرایط AMI مشخصههای یک سلول با کاربرد زمینی با دادههای تست موجود به مدل اعمال گردیده و منحنی مشخصهٔ توان–ولتاژ (P-V) سلول در شرایط تابشی و دمایی مختلف مطابق شکل ۱ استخراج و با نتایج تست مقایسه گردید و سپس برآوردی از عملکرد سلول واقعی در اثر تشعشع مطابق شکل ۴ براساس مدل ایجادشده سلول واقعی در اثر تشعشع مطابق شکل ۴ براساس مدل ایجادشده ممود. در ادامه اثر تشعشع مطابق شکل ۴ براساس مدل ایجادشده مدود. در ادامه اثر تشعشع مطابق شکل ۴ براساس مدل ایجادشده مداول واقعی در اثر تشعشع مطابق شکل ۴ براساس مدل ایجادشده مدود. در ادامه اثر تشعشع مطابق شکل ۴ براساس مدل ایجادشده مدود. در ادامه اثر تشعشع مطابق شکل ۴ براساس مدل ایجادشده مدود. در ادامه اثر تشعشع مطابق شکل ۴ براساس مدل ایجادشده مدار باز برسی گردیده و نتایج حاصل در شکلهای (Δ) نشان داده شده است. در انتها شبیه سازی توأم اثرات تابش، دما و تشعشع مدارباز بررسی گردیده و نتایج حاصل در شکلهای (Δ) نشان داده شده است. در انتها شبیه سازی توأم اثرات تابش، دما و تشعشع مدارباز دو مدار انجام گردیده و نتایج حاصل در قالب تغییرات توان ماکزیمی در دو مدار انجام گردیده و نتایج حاصل در قالب تابش، دما و تشعشع مدارباز دو مدار انجام گردیده و نتایج حاصل در قالب تابش، دا و تشعشع مدارباز برا ای گردیده و نتایج حاصل در شکلهای (Δ) نشان داده شده است. در انتها شبیه سازی توام اثرات تابش، دا و تشعشع مدارباز برا انجام گردیده و نتایج حاصل در قالب تغییرات توان ماکزیمی سلول در دو مدار ماول برای دو مدار مطابق شکل ۸ نشان داده شده است.



شکل ۴. منحنی مشخصهٔ I-V و P-V سلول سیلیکان در تشعشعهای مختلف (در تابش W / m² و دمای C⁰ ۲۵)



شرايط عملكردي مختلف



شکل ۸. ماکزیمم توان برحسب تابش و دما در تشعشعهای مختلف در شرایط (چپ) GEO (راست) و LEO عملکردی





شکل ۷. مقایسهٔ جریانهای اتصال کوتاه و نقطهٔ ماکزیمم توان برحسب تشعشع در شرایط عملکردی مختلف

نتيجة شبيهسازى

نتایج مرحلهٔ اول (شبیهسازی سلول سیلیکانی زمینی) مؤید رفتار مناسب مدل ایجادشدهٔ سلول در مقابل تغییرات تابش و دما مطابق جدول ۲ است. اختلافات موجود بین نتایج شبیهسازی و اطلاعات سازنده، ناشی از استفاده از سادهترین مدل سلول (تکدیودی و بدون دیود بازترکیب و مقاومت موازی) و عدم اعمال اثر تغییرات ضرایب حرارتی جریان، ولتاژ و توان در دماهای مختلف است. زیرا هدف افزودن قابليت اعمال اثر تشعشع به مدل سلول بوده است. بديهي است در صورتی که از مدل های کامل تر سلول به عنوان مدل پایه جهت افزودن اثر تشعشع استفاده گردد نتایج به مراتب دقیق تری به دست خواهد آمد [۱۹]. در خصوص اثر تشعشع، به طوری که از منحنی مشخصه های I-V و P-V شکل P دیده می شود، افت کارایی سلول تنها برای شارهای تشعشعی بیش از ^{۱۲} e/cm² کا×۱۰ مطرح بوده و افت توان ماکزیمم سلول در مقدار شار تشعشعی تجمعی e/cm^2 (مقدار معمول برای انتهای مأموریت در مدارات LEO) در حدود ۴۰٪ است. این امر به جهت اثر زیاد پروتون های کمانرژی بر ولتاژ و لذا توان ماکزیمم در نبود پوشش محافظ است.

نتایج شبیه سازی اثرات تشعشع بر مشخصه های سلول AM0 فضایی (با پوشش نازک در حد *mil*) در شرایط

GEO اتابش $(7a^{o}c)$ و دمای $(7a^{o}c)$ و شرایط مدارات (17a) تابش W/m^2 و دمای $c \circ c$ و LEO از تابش W/m^2 تابش W/m^2 و دمای c° ۸۰) در جدول ۳ ارائه شده است. به طوری که دیده می-شود توان توليدي سلول در BOL و EOL و همچنين فاكتور بقاي توان GEO است. TeO توان $\mathrm{RF}_P = P_{EOL}/P_{BOL}$ توان همچنین دیده میشود که همین شرایط برای ولتاژ مدارباز و ولتاژ نقطهٔ توان ماکزیمم نیز کاملاً صادق است و این امر تأییدکنندهٔ اثر یکسان تشعشع بر توان ماکزیمم و ولتاژ مدارباز در سلول سیلیکانی است در حالی که برای جریان اتصال کوتاه چنین نیست [۱۶-۱۸]. همچنین با وجود تابش کل بالاتر در مدار LEO ، به جهت دمای بالاتر، ولتاژ و توان سلول کمتر از مدار GEO است. روند تغییرات توان ماکزیمم سلول در هر مقدار شار تشعشعی نشان داده شده در شکل ۵ بیانگر نوسانات توان سلول در سیکلهای روشنایی و تاریکی ناشی از اثر توأم تابش و دماست. به طوری که دیده می شود با افزایش تابش در ابتدا توان به مقدار ماكزيمم افزايش يافته اما با ادامهٔ افزايش تابش به جهت افزایش زیاد دمای سلول، توان مجدداً کاهش مییابد. در طول عمر سلول و با افزایش شار تشعشعی تجمعی افت تدریجی توان ماکزیمم به گونهای است که در EOL به میزان ۲۵٪ برای GEO و میزان ۳۵٪ برای LEO افت می کند.

شرايط AM1 ۲۵° c تا ۲۵° در تابش $\mathbf{A} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} W/cm^2$ تا $\mathbf{W} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} W/cm^2$ $(1 \leftrightarrow W / cm^2)$ ثابت *W / cm²* ثابت در دمای ثابت c ۲۵ ° ۲۵ دمای ۲۵[°] ۲۵) اطلاعات سازنده شبيەسازى اطلاعات سازنده شبيەسازى شبيەسازى اطلاعات سازنده ۷ تا ۱۷ ۷/۴ تا ۶/۶ ۴ تا ۱۱ ۸/۳ تا ۳/۸ ۱۲/۵ ۱۲/۵ mW/cm^2 توان ماکزیمم mA/cm^2 جريان اتصال كوتاه ۲۸ تا ۳۱/۵ ۲۸/۶ تا ۳۰/۹ ۹ تا ۲۷ ۸/۹۴ تا ۸/۹۴ ۲۹/۸ ۲۹/۸ ۰/۳۸ تا ۰/۷۵ ۰/۴۳ تا ۱/۲× ۰/۵۶ تا ۱/۵۳ ۰/۵۶۷ تا ۰/۵۳ ./289 •/۵۶۹ V ولتاf مدارباf

جدول ۲. مقایسهٔ دادههای حاصل از اطلاعات سازنده و شبیه سازی سلول سیلیکان زمینی

جدول ۳. مقایسهٔ دادههای حاصل از شبیهسازی اثرات تشعشع بر عملکرد سلول سیلیکانی فضایی در شرایط AMO، EO و GEO

GEO	مدار (شرایط AM0 مدار (۱۰۰۰ <i>Km</i>) ا		شرايط AM0	ابر بر المحمد الم	
EOL	BOL	EOL	BOL	اطلاعات سازنده و شبیهسازی	مسحصه الكتريحي ستول	
١.	۱۵/۴	٨/٩	۱۴/۸	۱۹/٨	توان ماکزیمم (mW/cm ²)	
۳۶/۸	۴۳/۵	۴۳	۵۲	47/0	جریان اتصال کوتاہ (mA / cm ²)	
•/44	•/۵۲۵	۰/۳۸	٠/۴٨	۰/۶۰۵	ولتاژ مدارباز (V)	
۳۳/۸	۴۰/۵	۳۴/۵	47/2	٣٩/۶	جريان نقطهٔ ماكزيمم توان (mA/cm ²)	
۰/۳	۰/۳۸	۰/۲۳	۰/۳۱	۰/۵	ولتاژ نقطهٔ ماکزیمم توان (V)	

دریافت حداکثر توان

نتایج شبیه سازی سلول مؤید این نکته است که عوامل محیطی تأثیر بسزایی در توان دریافتی از پانل خورشیدی دارند و تغییر در هریک از این عوامل، نقطهٔ ماکزیمم توان پانل یا سلول بر روی منحنی (V-P)را تغییر میدهد. برای اینکه نقطهٔ کار پانل همواره در نقطهٔ ماکزیمم توان باشد الگوریتمهای مختلفی به کار گرفته می شوند. در این مقاله جهت بررسی این الگوریتمها، سیستم فتوولتائیک زمینی راهاندازی شده است. نشان داده می شود که این سیستم تحت شرایط متغیر دمایی و تابش می تواند ماکزیمم توان را از پانل خورشیدی دریافت کند. بدیهی است که در یک سیستم زمینی، بررسی اثر تشعشعهای فضایی امکان پذیر نیست و فقط اثر دما و تابش بررسی شده است. سیستم پیاده سازی شده دارای اجزای زیر است:

پانل

پانل مورد استفاده در این گزارش از نوع سیلیکون پلی کریستال با ابعاد ۴۰ در ۱۰۰ سانتی متر، جریان اتصال کوتاه ۲/۰۸ آمپر و ولتاژ مدارباز ۱۸ ولت در شرایط دمای ۵۰ درجهٔ سانتی گراد و تابش ۱۰۴۹۰۰ لوکس است. معیار سنجش تابش در این سیستم دستگاه لوکس متر از نوع LX1102 ساخت شرکت Lutron است، لیکن خاطرنشان می-شود طیف قابل جذب توسط پانل به مراتب گستردهتر از طیف اندازه-گیری شده توسط لوکس متر است. لذا برای اندازه گیری شدت تابش پیشنهاد می شود در صورت امکان از پیرانومتر استفاده شود.

مبدل DC/DC

برای نگه داشتن نقطهٔ کار سلول خورشیدی در نقطهٔ ماکزیمم توان به یک مبدل سوئیچینگ نیاز است. عموماً از مبدلهای Boost و Buck استفاده میشود اما به دلیل مشکلاتی که این مبدلها دارند در این بررسی از مبدل Flyback استفاده شده است [۲۲]. حسن این مبدل ایزوله بودن ورودی و خروجی است. بورد میکروکنترلر با تغییر پهنای پالس (duty cycle) اعمالی به مبدل Flyback نقطهٔ کار پانل را کنترل میکند.

موتورها و بورد درایور أنها

برای حرکت دادن پانل به دو موتور برای حرکت در دو راستای عمودی و افقی نیاز است. در سیستم فتوولتائیک طراحی شده موتورها از نوع (24V,0.3A) DC است. درایور موتورهای مورد نظر فرمان های کنترلی را از بورد میکروکنترلر دریافت کرده و با اعمال پالس های PWM باعث حرکت موتور می شوند.

بورد ميكروكنترلر

جهت دریافت مقادیر حاصل از اندازه گیری ولتاژ و جریان در خروجی پانل و همچنین بر روی بار، اندازه گیری دما و تابش در سطح پانل، پردازش دادهها و پیادهسازی الگوریتمها، ارسال فرامین به درایور موتور جهت کنترل حرکت موتورها، ارسال فرامین به مبدل Flyback و ارتباط با رایانه (RS232) از یک بورد میکروکنترلر استفاده می شود. هستهٔ مرکزی این بورد تراشهٔ ATMEGA64 است. شکل ۹ بلوک دیاگرام این بورد را نشان می دهد.



شکل ۹. بورد میکروکنترلر استفاده شده در این سیستم

پیادہسازی ردیاب نقطهٔ ماکزیمم توان

الگوريتم Perturbation & Observation به علت سهولت در پیادهسازی، به طور گسترده در سیستمهای فتوولتائیک استفاده می شود. در این روش با تغییردادن Duty Cycle به طور پریودیک نقطهٔ کار پانل تغییر یافته و توان تولیدی توسط پانل را در شرایط جدید به دست میآورند. سپس با مقایسهٔ مقدار جدید توان خروجی پانل با مقدار قبلی آن، نسبت به انتخاب Duty Cycle مناسب برای داشتن حداکثر توان اقدام می کنند. در روش & Perturbation Observation، سه نقطه بر روی منحنی ولتاژ- توان با هم مقایسه مى شوند. اين سه نقطه عبارتند از: نقطه A (نقطهٔ كار قبلي) نقطهٔ B (نقطهای که با افزایش Duty Cycle به میزان یک واحد حاصل شده است) و نقطهٔ C (نقطهای که با کاهش یک واحدی Duty Cycle حاصل شده است). مطابق شکل ۱۰ برای مقادیر به دست آمدهٔ توان در سه نقطهٔ فوق، ۹ وضعیت متفاوت وجود دارد. بر مبنای وضعیت موجود متغیر M مقداردهی می شود. اگر توان نقطهٔ B بیشتر یا برابر با توان نقطهٔ A شود یک واحد به M افزوده می شود در غير اين صورت M يک واحد کاهش مىيابد. همچنين اگر توان نقطهٔ C از توان نقطهٔ A کوچکتر باشد مجدداً یک واحد به M افزوده شده در غير اين صورت M يک واحد کاهش مييابد. افزایش یافته است. در شکل فوق مشخصهٔ جریان-توان برای پانل مورد آزمایش با رنگ روشن نشان داده شده است. یادآوری می شود که منحنی مشخصهٔ پانل بلافاصله پس از انجام آزمایش فوق (در شرایط یکسان) اندازه گیری و رسم شده است. در این آزمایش، الگوریتم نقطهٔ کار را طی ۴/۳۶ ثانیه به MPP رسانده است [۲۳].



شکل **۱۲.** منحنی تغییرات نقطهٔ کار برای یافتن MPP

ردیابی خورشید

برای ردیابی خورشید روشهای متفاوتی استفاده میشود. در بعضی از کاربردها با استفاده از یک پایگاه داده حاوی اطلاعات مسیر حرکتی خورشید در طول سال (مانند کتابخانهٔ SPICE که توسط ناسا نوشته شده است) سعی در دنبال کردن مسیر خورشید میشود. در روشی دیگر از یک سنسور که بر روی پانل نصب شده است به عنوان سنسور خورشید استفاده میشود و با به کارگیری یک الگوریتم مناسب موقعیت پانل به گونهای تنظیم میشود که حداکثر شدت نور توسط سنسور دریافت شود.

در این نوشتار برای ردیابی خورشید از تغییرات توان پانل مورد آزمایش که قابلیت حرکت در دو امتداد افقی و عمودی را دارد استفاده شده است. حرکت در این امتدادها از طریق اعمال نیروی چرخشی دو موتور DC صورت می گیرد. فرمان حرکتی به موتورها از طریق یک بورد درایور و به صورت پالسهای PWM اعمال می شود. پهنای پالس PWM، سرعت حرکت موتور را تعیین می کند. با توجه به قابلیتهای بورد میکروکنترلر، پارامترهایی چون ولتاژ مدارباز پانل، جریان اتصال کوتاه آن، مقدار تابش و توان لحظهای یا توان ماکزیمم آن برای ردیابی خورشید می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

ردیابی همزمان خورشید و نقطهٔ ماکزیمم توان

در حالت ایده آل، سیستم فتوولتائیک همزمان با ردیابی و دنبال کردن خورشید باید بتواند نقطهٔ کار پانل را به گونه ای تغییر دهد که توان



شکل ۱۰. حالات ممکن برای توان سه نقطه

اگر مقدار M برابر با دو شود، نقطهٔ B به عنوان نقطهٔ کار در سیکل بعد انتخاب می گردد اما اگر مقدار M برابر منفی دو شود، نقطهٔ C به عنوان نقطهٔ کار در سیکل بعد انتخاب می شود. در سایر حالات (M برابر صفر، یک یا منفی یک) سیستم یا به نقطهٔ ماکزیمم توان رسیده است و یا تابش بر سلول های خورشیدی به صورت ناگهانی تغییر کرده است و لزومی به تغییر Nuty Cycle نیست. لذا نقطهٔ کار همان نقطهٔ A باقی می ماند. شکل ۱۱ فلوچارت الگوریتم فوق را نشان می دهد.



شكل 11. الكوريتم Perturbation & Observation

در شکل ۱۲ ردیابی نقطهٔ ماکزیمم توان، با اعمال الگوریتم-های فوق بر روی بورد میکروکنترلر نشان داده شده است (در تابش ۱۰۰۷۰۰ لوکس و دمای ۳۸ درجهٔ سلسیوس). در این شکل منحنی تیرهرنگ، تغییرات نقطهٔ کار را نشان میدهد. مطابق شکل فوق توان نقطهٔ کار از مقدار یک وات به ۲۵/۵ وات در نقطهٔ ماکزیمم توان م. طاهربانه، ع. فاسونيهچي، ش. كرباسيان و ر. امجديفرد

دریافتی از پانل در ماکزیمم مقدار خود باشد. برای این کار باید بتوان از دو الگوریتم ردیابی نقطهٔ ماکزیمم توان و ردیابی خورشید به صورت مناسب استفاده کرد. برای بهره گیری همزمان از دو الگوریتم فوق باید توجه داشت که در ردیابی خورشید پارامتر قابل اندازه گیری، توان ماکزیمم و یا توان لحظه ای است چراکه استفاده از ولتاژ مدارباز یا جریان اتصال کوتاه به دلیل اتصال بار به پانل امکان پذیر نیست.

در این مقاله پارامتر اندازه گیری شده جهت ردیابی خورشید توان لحظه ای است. به این ترتیب که ابتدا الگوریتم ردیابی خورشید اعمال می گردد تا پانل در بهترین موقعیت خود قرار گیرد یعنی حداکثر تابش بر پانل محقق شود. سپس الگوریتم ردیابی نقطهٔ ماکزیمم توان، نقطهٔ کار پانل را به گونه ای تنظیم می کند که دریافت توان از پانل در این وضعیت حداکثر شود؛ به عبارت دیگر، نقطهٔ کار پانل همان نقطهٔ ماکزیمم توان گردد.

در شکل ۱۳ تغییرات توان دریافتی از پانل در طی اجرای و ردیابی خورشید مشاهده می شود.



شکل ۱۳. تغییرات توان پانل حین اجرای همزمان الگوریتم ردیابی خورشید و MPPT

منحنی روشن تغییرات توان در حین ردیابی خورشید و منحنی تیرهرنگ تغییرات توان در حین اجرای الگوریتم MPPT را نشان میدهد. منحنی فوق تحت شرایط تابش ۵۳۰۰۰ لوکس، دمای ۳۸/۱ درجهٔ سلسیوس و بار ۳۰ اهم به دست آمده است. همچنین پانل در شروع آزمایش زاویهٔ افقی ۹۰ درجه و زاویهٔ عمودی ۳۰ درجه با خورشید داشته است. همان طور که مشاهده میشود توان در ابتدای آزمایش حدود ۲ وات بوده است که توسط الگوریتم MPPT به ۸ وات میرسد. در ادامه الگوریتم

ردیابی خورشید فعال گردیده است و باعث شده پانل در موقعیت بهتری قرار گیرد و توان از ۸ وات به ۹ وات برسد. سپس مجدداً الگوریتم MPPT فعال شده است و توان را به ۲۳ وات میرساند. این روند ترکیبی ادامه مییابد تا نهایتاً سیستم در مدت ۲۵۰ ثانیه در وضعیتی قرار گیرد که پانل کاملاً عمود بر خورشید قرار گرفته و مقدار توان ۲۸ وات از آن دریافت شود که این مقدار معادل حداکثر توان تولیدی پانل در این تابش و دماست. با توجه به اینکه حرکت خورشید به کندی صورت می گیرد (به طور مثال برای یک ماهواره که در مدار LEO قرار دارد، پانل خورشیدی در مدت ۹۰ دقیقه باید ۳۶۰ درجه چرخش داشته باشد تا همواره در معرض خورشيد باشد) مي توان جهت كاهش توان مصرفي و همچنین استهلاک موتورها، ردیابی خورشید را با فواصل زمانی مناسب انجام داد. در شکل ۱۴ مشاهده می شود که پانل طی مدت ۶۰ ثانیه از وضعیت اولیهٔ خود (زاویهٔ افقی ۹۰ درجه و زاویهٔ عمودی ۳۰ درجه با خورشید) به وضعیت نهایی (خورشید عمود بر صفحهٔ پانل) رسیده است لذا سرعت سیستم در ردیابی خورشيد مناسب است.



شكل ۱۴. تغييرات توان خروجی پانل هنگام رديابی خورشيد

برای نشان دادن اهمیت ردیابی خورشید آزمایش دیگری انجام شد که نتیجهٔ آن در شکل ۱۵ ارائه شده است. در این آزمایش در حالی که ردیابی نقطهٔ ماکزیمم توان در حال اجرا بود، ردیابی خورشید به مدت ۱۲۰ دقیقه غیرفعال گردید. پس از طی زمان فوق با وجود فعال بودن الگوریتم MPPT به دلیل تغییر وضعیت خورشید توان دریافتی از پانل به میزان ۸ وات کاهش یافت. اما پس از فعال شدن سیستم ردیاب خورشید توان دریافتی از پانل به ماکزیمم مقدار خود که معادل ۲۵ وات بود رسید (علت کاهش مقدار ماکزیمم توان

^{1.} Maximum Power Point Tracking

از پانل دریافت می کند. با توجه به مدت زمان فوق، حتی در یک ماهوارهٔ LEO با پریود چرخش ۹۰ دقیقه، که دارای پانلهای متحرک باشد، می توان از ترکیب دو الگوریتم فوق استفاده کرد که این خود باعث کاهش ابعاد، وزن و هزینههای پروژه از جمله پرتاب ماهواره می شود.

مراجع

- 1. Wertz J.R., and W.J. Larson, *Space Mission Analysis* and Design, KLUWER Academic Publications, 1991.
- Luque A., and S. Hegedus, *Handbook of Photovoltaic* Science and Engineering, John Wiley & Sons Ltd., August 2005.
- 3. Walker G.R., "Evaluating MPPT converter topologies using a MATLAB PV model", *Journal of Electrical & Electronics Engineering*, Australia, IEAust, Vol. 21, No. 1, pp. 49-56, 2001.
- 4. Masoum M.A.S., and M. Sarvi, "Design, Simulation and Construction of a New Fuzzy-Based Maximum Power Point Tracker for Photovoltaic Application".
- ECSS-E-10-04A, "Space engineering: Space environment", ESA Publications Division, 21 January 2000.
- 6. Gilmore D.G., *Spacecraft Thermal Control Handbook*, Vol.1: Fundamental Technologies, AIAA 2002.
- "Earth Albedo and Emitted Radiation", NASA Space Vehicle Design Criteria (Environment), NASA SP-8067, July 1971.
- Howard J.W., and D.M. Hardage, "Spacecraft Environments Interactions: Space Radiation and its Effects on Electronic Systems", NASA/TP-1999-209373.
- 9. Patel M.R., *Spacecraft Power Systems*, CRC Press, 2005.
- Jones P.A., S.F. White, T.J. Harvey, and B.S. Smith, "A High Specific Power Solar Array for Low to Mid-Power Spacecraft", AEC, California 93117, Spectrolab Inc., California 91342-5373.
- James B.F., O.W. Norton, and M.B. Alexander, "The Natural Space Environment: Effects on Spacecraft", NASA reference publication 1350, MSFC, November 1994.
- 12. Space-Env.ESA.int/standards/ECSS/10-4a/ch09_d3.pdf
- Anspaugh B.E., "Solar Cell Radiation Handbook, Addendum1:1982-1988", JPL82-69, Add.1, Feb.15, 1989.
- 14. Anspaugh B.E., "GaAs Solar Cell Radiation Handbook", JPL Publication 96-9, July 1, 1996.
- Walters R.J., and T.L. Morton, "Displacement Damage Effects in Solar Cells-Mining Damage From the Microelectronics and Photonics Test Bed Space Experiment", NASA/TP-2004–213338.
- Pisacane V.L., Fundamental of Space Systems, 2nd ed., Oxford University Press, 2005.
- 17. Castaner L., and S. Silvestre, *Modeling Photovoltaic Systems Using PSpice*, John Wiley, 2002.



شکل **۱۵.** ردیابی خورشید و MPPT در مدت زمان طولانی

آزمایش مشابهی برای نشان دادن سرعت ردیابی خورشید به شرح زیر انجام شد. در این آزمایش الگوریتم ردیابی خورشید به مدت ۵ دقیقه و الگوریتم MPPT به مدت ۱۰ دقیقه به صورت پیاپی اجرا شده است. شکل ۱۶ نتایج آزمایش را نشان میدهد. در این آزمایش در لحظهٔ min 10= پانل به صورت دستی به اندازهٔ ۴۵ درجه حول محور عمودی خود چرخانده شد. همان گونه که در شکل فوق مشاهده می شود در لحظهٔ min 15= که الگوریتم ردیابی خورشید مجدداً فعال گردید پانل به بهترین وضعیت خود که عمود بر راستای خورشید است برگشته است. همچنین در لحظهٔ min 20= ا اعمال الگوریتم MPPT توان دریافتی از پانل به مقدار اولیهٔ ۳۲ وات می رسد.



شکل ۱۶. عکس العمل سیستم در برابر تغییر سریع موقعیت خورشید

نتيجهگيرى

همان گونه که اشاره شد استفاده از دو الگوریتم MPPT و ردیابی خورشید می تواند باعث انتقال حداکثر توان تولیدی در یک سیستم فتوولتائیک به بار گردد. با توجه به نتایج به دست آمده، سیستم پیادهسازی شده با ردیابی همزمان خورشید و نقطهٔ ماکزیمم توان طی مدت ۲۵۰ ثانیه از یک وضعیت اولیه (زاویهٔ افقی ۹۰ درجه و زاویهٔ عمودی ۳۰ درجه با خورشید) به وضعیت نهایی (خورشید عمود بر صفحهٔ پانل) می رسد و حداکثر توان را Silicon Photocell", *Energy Conversion & Management*, 43, 2002, pp.1889-1900.

- 22. Pressman A.I., *Switching Power Supply Design*, McGraw-Hill Inc., New York, 1992.
- 23. Joe Air Jiang, Tsong Liang Huang, Ying Tung Hsiao and Chia Hong Chen "Maximum Power Tracking for Photovoltaic Power Systems", *Tamkang Journal of Science and Engineering*, Vol. 8, no. 2, pp. 147-153, 2005.
- Luque A., and S. Hegedus, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiley, 2003.
- 19. Goetzberger A., J. Knobloch, and B. Voss, Crystalline Silicon Solar Cells, John Wiley, 1998.
- Fatemi N.S., H.E. Pollard, H.Q. Hou, and P.R. Sharps, "Solar Array Trades Between Very High-Efficiency Multi-Junction and Si Space Solar Cells", 28th IEEE PVSC, Sep. 17-22, 2001.
- 21. Radziemska E., and E. Klugmann, "Thermally Affected Parameters of the Current-Voltage Characteristics of